

# Neural Network 을 이용한 최적 측정장비 결정 시스템 개발

손석배\*(광주과학기술원 대학원 기전공학과), 박현풍(광주과학기술원 대학원 기전공학과),  
이관형(광주과학기술원 기전공학과)

## Development of an optimal measuring device selection system using neural networks

Seokbae Son\*(Graduate School, Dept. of Mechatronics, KJIST), Hyunpung Park(Graduate School, Dept. of Mechatronics, KJIST), Kwan H. Lee(Dept. of Mechatronics, KJIST),

### ABSTRACT

Various types of measuring devices are used for reverse engineering and inspection in different fields of industry such as automotive, aerospace, computer graphics, and home appliance. In order to measure a part easily and efficiently, it is important to select appropriate measuring device considering the characteristics of each measuring machine and part information. In this research, an optimal measuring device selection system using neural networks is proposed. There are two major steps: Firstly, the measuring information such as curvature, normal, type of surface, edge, and facet approximation is extracted from the CAD model. Second, the best suitable measuring device is proposed using the neural network system based on the knowledge of the measuring parameters and the measuring resources. An example of machine selection is implemented to evaluate the performance of the system.

**Key Words** : Measuring system(측정시스템), Neural Network(신경망회로), Optimal machine selection(최적 장비 선정)

### 1. 서론

최근 자동차, 항공, 가전, CG 등의 다양한 분야에서 고객의 심미적인 요구를 만족시키고 공학적인 특성을 높이기 위해서 형상 복잡도가 높은 자유곡면을 이용한 제품이 많이 생산되고 있다. 제품을 생산하는 과정에서 중요한 점은 짧은 시간 안에 고정밀도의 제품을 생산하는 것이다. 이를 위하여 제품의 시작 단계에서는 실제 파트를 측정하여 CAD 모델을 만들어내어 생산에 활용하는 전산역설계(reverse engineering) 기술이 널리 이용되고 있고, 제품의 품질 관리를 위해서는 다양한 측정기를 이용하여 점데이터를 획득한 다음 통계적인 처리 기법을 이용하여 파트를 검사하는 방법이 많이 이용되고 있다. 이와 같은 기술들은 쾌속 제품 개발의 핵심이 된다.

이러한 전산역설계와 검사를 위해서는 다양한 종류의 측정기가 이용되고 있는데, 전통적으로 접촉식 측정기(Coordinate Measuring Machine)가 많이 이용되었으며, 최근에는 다양한 종류의 레이저 스캐너, CT(Computed Tomography) 스캐너, Moire 방식 측정기, active stereo 방식의 측정기가 산업계의 여러 분야에 보급되고 있는 실정이다<sup>[1]</sup>.

측정기들은 종류에 따라서 각각의 고유한 특성을 가지고 있다. 예를 들어 CMM은 상대적으로 정확한 데이터를 획득하는 반면 속도가 느리므로 고정밀도의 기본 형상(primitives)에 유리하다. 이에 반해 레이저 스캐너는 정밀도가 상대적으로 낮고 파트 표면에 영향을 받는 단점은 있지만, 아주 빠른 속도로 많은 점을 얻을 수 있고 물리적인 접촉을 하지 않으므로 자유곡면의 측정에 유리하다. 그러므로 작업에 알맞은 최적의 측정기를 결정하는 것이 아주 중요하고 할 수 있다<sup>[2,3]</sup>.

측정기의 적절한 선정을 위해서 정밀도, 자유도, 접촉방식, 파트 표면의 특성, 파트의 크기, 곡면의 복잡성, 측정 데이터의 사용 목적, 접근성 등의 항목들을 분석하는 것이 바람직하다.

본 연구에서는 측정하고자 하는 파트에 대해서 최적의 측정기를 선정하는 시스템을 제안한다. 이

시스템에서는 먼저 입력된 CAD 모델을 자동으로 분석하여 곡률, 법선벡터, 크기, 곡면종류, 에지, 삼각형 근사 정보를 추출하고, 사용목적, 요구 정밀도를 입력 받는다. 다음으로 입력된 데이터와 사용 가능한 측정 장비간의 관계를 정의하여 neural network 방법을 이용하여 최적의 측정 장비를 선정하도록 하였다.

## 2. 측정시스템

### 2.1 측정시스템의 종류

측정기는 일반적으로 접촉식과 비접촉식으로 분류되어지고, 점을 획득하는 방식에 따라서 다음 Fig. 1 과 같이 여러 가지 측정 장비가 있다. 접촉식 측정방식의 장비로는 CMM 이 대표적이며, 비접촉식 측정방식으로는 레이저 스캐너, CT, 모아레, active stereo 등이 많이 사용된다. 각각의 장비는 서로 다른 물리적 특성을 이용하고 있으며, 특유의 장·단점을 가지고 있다.

실제로 이렇게 다양한 장비들 가운데 어떤 장비를 이용하느냐는 작업의 효율을 높이기 위해서 중요하다. 이와 같이 최적 측정장비를 결정하는 시스템은 하나의 파트를 최적의 여러 측정기로 측정하는 통합측정 시스템의 구현을 위해서 필요하다<sup>[3,4]</sup>.

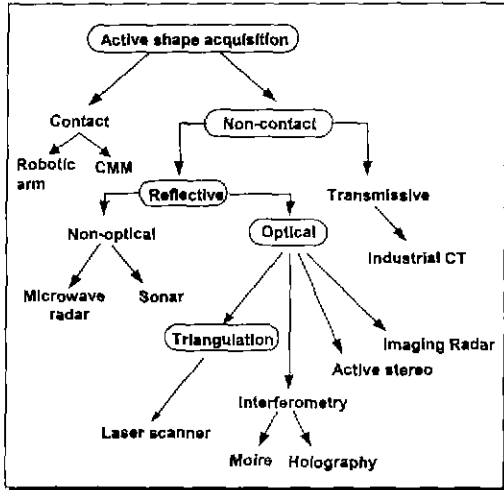


Fig. 1 Measuring devices<sup>[1]</sup>

### 2.2 측정장비 결정 시스템의 구성

본 연구에서 제안하는 측정장비 결정 시스템은 본 연구에서 제안하는 측정장비 결정 시스템은 크게 측정 관련 정보를 자동으로 추출하는 모듈과 측정 지식으로부터 최적의 장비를 선정하는 neural network 시스템으로 구성된다. 추출된 측정 정보는 CAD 모델로부터 얻은 곡면 관련 정보와 측정작업에 관련된 정보로 구분된다. 각 모듈에 대한 자세한 설명은 3절과 4절에서 다루도록 하겠다.

## 3. 자유곡면 정보 추출 모듈

### 3.1 시스템의 구성

곡면정보 추출 시스템은 다음의 Fig. 2 와 같이 구성된다.

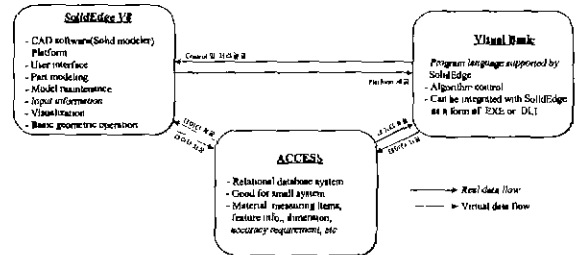


Fig. 2 Composition of the surface information extraction module

개발된 시스템에서는 CAD 모델이 존재한다고 가정하였다. 상용 CAD 소프트웨어인 SolidEdge 는 CAD 모델을 사용하는데 있어서 편리한 인터페이스와 곡면 분석을 위한 open architecture 를 제공한다. 그리고 Visual Basic 은 곡면 분석에 필요한 여러 가지 모듈을 생성하기 위해서 사용된다. 마지막으로 ACCESS 는 추출되어진 데이터를 저장하기 위해서 사용된다.

### 3.2 실행 예

곡면 정보 추출 시스템을 통해서 획득되는 정보들은 다음 Fig. 3 과 같다.

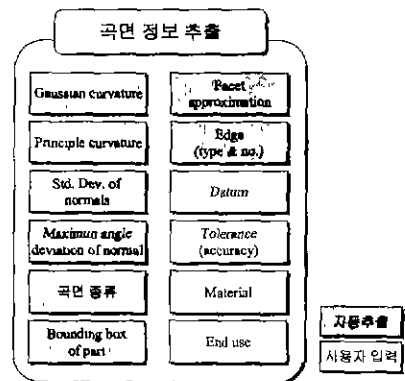


Fig. 3 Extracted information

위의 데이터들 가운데에서 곡률, 법선벡터, 곡면종류, 파트 크기, 삼각형 근사 결과, 에지에 관련된 정보들은 자동으로 추출되며, 데이터, 공차, 재질, 측정 데이터의 사용목적에 관련된 정보들은 사용자의 선택에 의해서 쉽게 획득될 수 있도록 하였다. 본 시스템을 이용하여 데이터를 획득한 예를 다음의 Fig. 4 에 보였다.

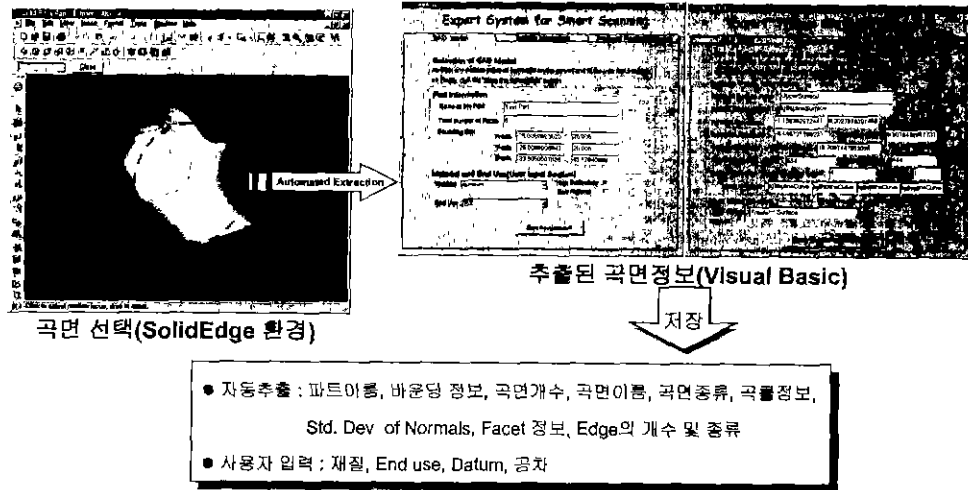


Fig. 4. An automated information extraction

본 시스템에서는 사용자가 마우스로 솔리드 모델의 각 패치를 클릭함으로써 필요한 정보를 입력하거나 획득할 수 있도록 하였다.

#### 4. Neural Network 을 이용한 측정장비 결정 모듈

##### 4.1 시스템 구현을 위한 흐름도

Neural network 을 이용한 측정장비 결정 모듈은 다음의 Fig. 5 와 같은 순서로 이루어진다.

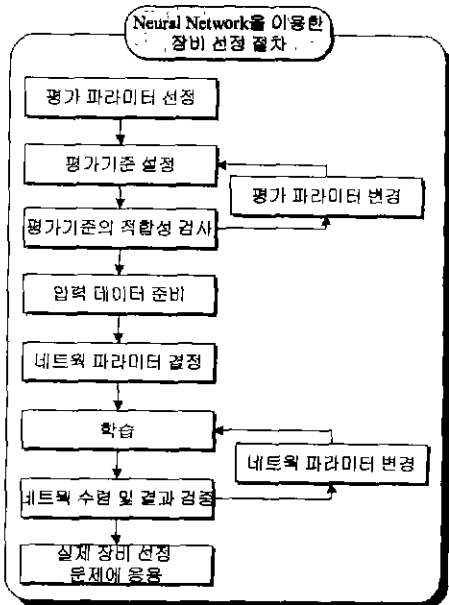


Fig. 5 Flowchart of neural network system

먼저 앞 절에서 획득한 여러 정보들 가운데에서

평가에 사용될 수 있는 파라미터를 선정한다. 선정된 파라미터는 기준을 나눌 수 있도록 장비와의 관련성을 규명하고 필요에 따라서는 정량화 할 수 있어야 한다. 이렇게 선정된 파라미터는 장비 선정에 적합한지 검사하여 가장 적합한 항목만을 최종 선택한다. 유사항목을 최소화하는 것은 추후에 계산 시간을 줄이기 위해서 꼭 필요한 과정이다. 이렇게 결정된 평가 기준에 대해서는 측정전문가의 지식과 측정기의 특성을 바탕으로 neural network 을 학습시키기 위한 입력데이터를 생성한다. 다음으로 학습(learning)을 수행하기 위해서 네트워크 파라미터를 결정해야 하는데, 이는 입출력 데이터 표현 형식, hidden layer, 학습방식 및 변수값, transfer function의 종류, 수렴치, 반복회수 등을 포함한다. 정확한 값을 찾기 위해서는 반복 실험이 요구된다. 네트워크 파라미터의 검증은 네트워크의 수렴정도와 학습 후에 테스트 데이터를 입력했을 때 목표값과의 오차를 검사함으로써 수행된다. 네트워크 파라미터의 결정은 전체 시스템에 많은 영향을 주기 때문에 충분한 실험을 거쳐야 한다. 이와 같이 장비 선정을 한 예를 다음 4.2 절에 보였다.

##### 4.2 장비 선정 과정 실험

본 연구에서는 다음과 같이 여섯 가지 항목에 대해서 평가 파라미터를 선정하였으며, 괄호 안의 숫자와 같이 등급을 구분하였다.

- (1) 곡면/특징형상의 종류(3)
- (2) 곡면의 복잡성(3)
- (3) 공차(3)
- (4) 재질(2)
- (5) 측정 영역의 크기(3)
- (6) 측정 데이터의 사용목적(3)

